分子線エピタキシー法により成長した GaN/InGaN ナノアンブレラ結晶 InGaN nano-umbrella crystals

grown by radio-frequency plasma-assisted molecular beam epitaxy

○光野 徹也 ¹, 酒井 優 ², 岸野 克巳 ³, 原 和彦 ¹
(1. 静岡大工、2. 山梨大医工、3. 上智大理工)

[°]Tetsuya Kouno ¹, Masaru Sakai ², Katsumi Kishino ³, and Kazuhiko Hara ¹
(1. Shizuoka Univ., 2. Univ. of Yamanashi, 3. Sophia Univ.), E-mail: rtkouno@ipc.shizuoka.ac.jp

はじめに:III 族窒化物半導体のナノ結晶(ナ ノコラム、ナノワイヤー、ナノロッドなど) の優れた光学特性は高性能発光デバイスへ の応用が検討されている。また、これらナ ノ結晶が波長と同程度の大きさを有するた め微小光共振器への応用検討も進められて いる。その微小光共振器の一つとしてウィ スパリングギャラリーモード(WGM)が期待 されている。WGM は微小構造内で光が全反 射により周回すること共振させる微小光共 振モードであり、単一のナノ結晶によって レーザを実現できる可能性がある。本研究 ではこの WGM が発現すると期待される傘 のような特異な形状を InGaN ナノ結晶によ り実現し、その特性について評価したので 報告する。

実験と結果:サファイア基板上に窒素極性 GaN を分子線エピタキシー法(rf-MBE 法)に より成長した GaN テンプレートを基板とし て用いた。rf-MBE 法によりこの基板に Ti 薄膜を 4 nm 蒸着した。基板温度 400℃で 10 分間窒素プラズマを照射後、基板温度 900℃ で 3 時間 Ga とプラズマ窒素を供給する。 こ のとき Ti 薄膜が部分的に TiN となる過程で Ti 薄膜表面にランダムに穴ができ、窒素極 性 GaN ナノコラムがこの薄膜表面にランダ ムにできた穴より成長すると考えられる。 続いて、基板温度 650℃で 9 分間 Ga、In、 窒素を供給するとやや屈曲した InGaN 六角 形状ディスク状の結晶が成長した。このナ ノ結晶は、傘の様な形状であることから GaN/InGaN ナノアンブレラと呼称する。図 1に GaN/InGaN ナノアンブレラの電子線顕 微鏡像と構造概要を示す。InGaN ナノディ スクは直径が 200-800 nm 程度で厚さが 50 nm であり、これを支える GaN ナノコラム は直径が 50-200 nm で高さが 1500 nm であった。

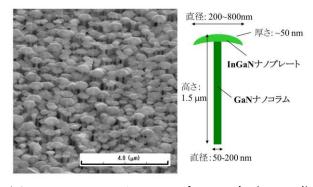


図 1. GaN/InGaN ナノアンブレラの鳥瞰 SEM 像及び結晶構造概要図

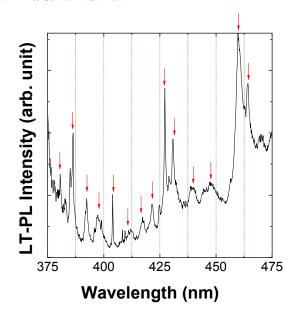


図 2. GaN/InGaN ナノアンブレラの低温(4K)フォトルミネッセンススペクトルの一例

図 2 に GaN/InGaN ナノアンブレラからの低温(4K)フォトルミネッセンススペクトルを示す。励起用光源には波長 532 nm の CW 半導体レーザ(Coherent, Verdi G18)の第 2 高調波(266 nm)を用いた。顕微下でこの光源を直径 3 μ m 程度に集光し光励起を行った。図 2 中に赤い矢印で明示するように、複数のシャープなピークが広い波長域で観測された。例えば、波長 427.1 nm のピークについては FWHM: 1.0 nm であった。これらシャープなピークは WGM による光共振の結果得られたものと考えられる。また、このシャープなピークは光励起パワーに対し非線形にその強度が増大することからレーザ発振している可能性がある。

<u>謝辞</u>: 本研究の一部は科学技術人材育成費補助金「テニュアトラック普及・定着事業」、科研費特別推進研究(#24000013)の助成を受けた。

<u>引用文献</u>:[1] S. Kita, et al., Opt. Express **19**, 17683 (2011) [2] M. Fukuyama, et al., J. Appl. Phys. **50**, 04DL07 (2010) [3] T. Kouno, et al., IEEE Photonics Journals, **6** (2010) 1027.